

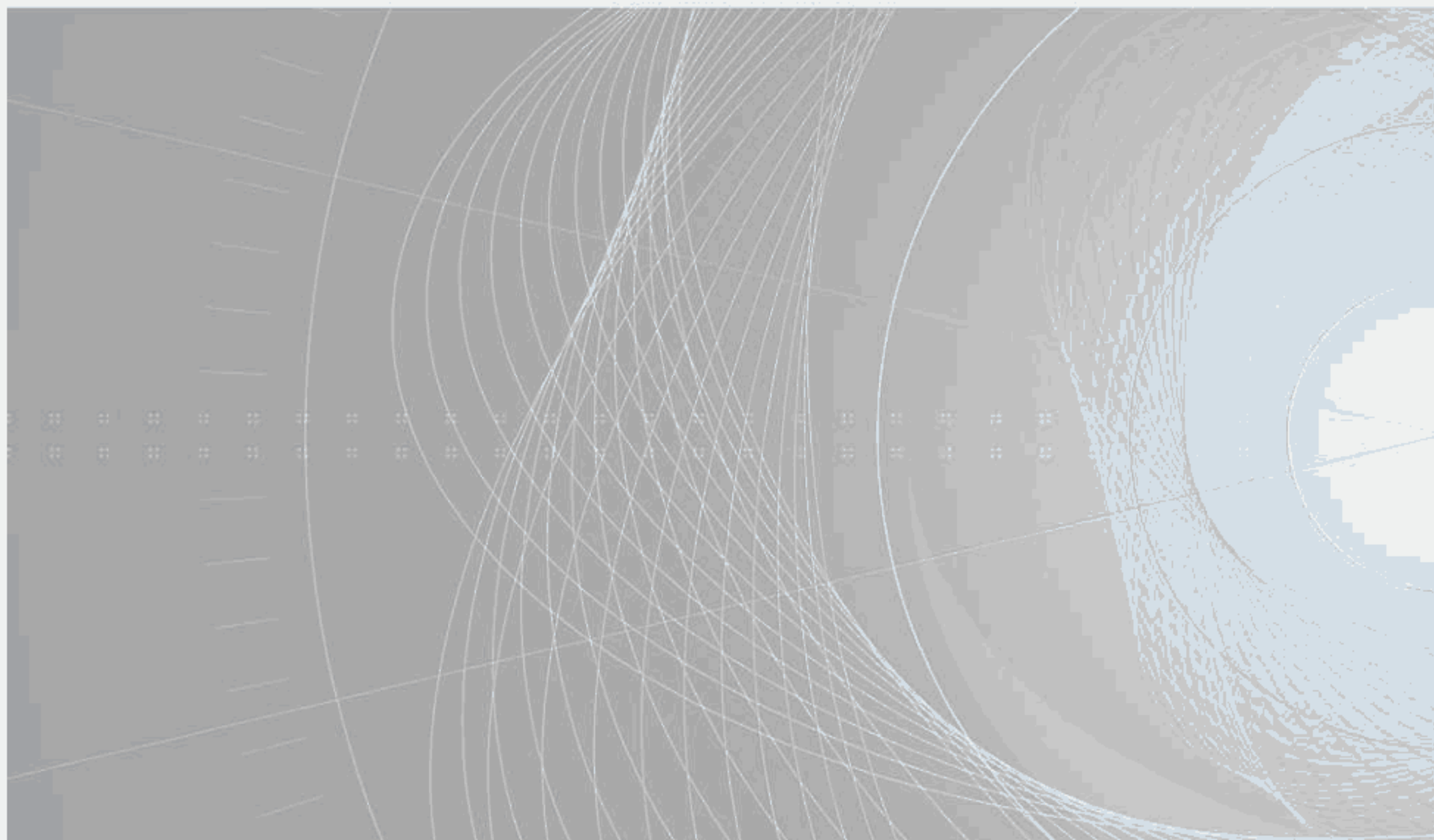
# INTERNATIONAL STANDARD

## NORME INTERNATIONALE



**Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement –  
Part 1: General requirements and measuring methods**

**Dispositifs RF et à micro-ondes passifs, mesure du niveau d'intermodulation –  
Partie 1: Exigences générales et méthodes de mesure**







## THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2012 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office  
3, rue de Varembe  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00  
[info@iec.ch](mailto:info@iec.ch)  
[www.iec.ch](http://www.iec.ch)

### About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

### About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

#### IEC Catalogue - [webstore.iec.ch/catalogue](http://webstore.iec.ch/catalogue)

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

#### IEC publications search - [www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

#### IEC Just Published - [webstore.iec.ch/justpublished](http://webstore.iec.ch/justpublished)

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

#### Electropedia - [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 14 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

#### IEC Glossary - [std.iec.ch/glossary](http://std.iec.ch/glossary)

More than 55 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

#### IEC Customer Service Centre - [webstore.iec.ch/csc](http://webstore.iec.ch/csc)

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch).

### A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

### A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

#### Catalogue IEC - [webstore.iec.ch/catalogue](http://webstore.iec.ch/catalogue)

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

#### Recherche de publications IEC - [www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

#### IEC Just Published - [webstore.iec.ch/justpublished](http://webstore.iec.ch/justpublished)

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

#### Electropedia - [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 14 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

#### Glossaire IEC - [std.iec.ch/glossary](http://std.iec.ch/glossary)

Plus de 55 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

#### Service Clients - [webstore.iec.ch/csc](http://webstore.iec.ch/csc)

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch).





IEC 62037-1

Edition 1.0 2012-05

# INTERNATIONAL STANDARD

## NORME INTERNATIONALE



**Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement –  
Part 1: General requirements and measuring methods**

**Dispositifs RF et à micro-ondes passifs, mesure du niveau d'intermodulation –  
Partie 1: Exigences générales et méthodes de mesure**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

PRICE CODE  
CODE PRIX



ICS 33.040.20

ISBN 978-2-8322-1350-6

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

# CONTENTS

FOREWORD.....	3
1 Scope.....	5
2 Normative references.....	5
3 Abbreviations.....	5
4 Characteristics of intermodulation products .....	5
5 Principle of test procedure .....	6
6 Test set-up .....	6
6.1 General .....	6
6.2 Test equipment.....	6
6.2.1 General .....	6
6.2.2 Set-up 1.....	7
6.2.3 Set-up 2.....	8
7 Preparation of DUT and test equipment.....	8
7.1 General .....	8
7.2 Guidelines for minimizing generation of passive intermodulation.....	8
8 Test procedure .....	10
9 Reporting.....	10
9.1 Results.....	10
9.2 Example of results .....	10
10 Measurement error .....	11
Annex A (informative) Configuration of low-PIM termination .....	15
Annex B (informative) Test procedure considerations .....	17
Figure 1 – Set-up 1; reverse IM-test set-up.....	12
Figure 2 – Set-up 2; forward IM-test set-up.....	13
Figure 3 – Passive intermodulation (PIM) measurement error caused by residual system error .....	14
Figure A.1 – Long cable termination .....	15
Figure A.2 – Lumped termination with a linear attenuator .....	16
Table 1 – Guide for the design, selection of materials and handling of components that may be susceptible to PIM generation .....	9
Table 2 – Test set-up conditions.....	10



## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

# **PASSIVE RF AND MICROWAVE DEVICES, INTERMODULATION LEVEL MEASUREMENT –**

## **Part 1: General requirements and measuring methods**

### FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62037-1 has been prepared by technical committee 46: Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and accessories.

This bilingual version (2014-01) corresponds to the monolingual English version, published in 2012-05.

This first edition of IEC 62037-1 replaces IEC 62037, published in 1999. It constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
46/402/FDIS	46/416/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all the parts in the IEC 62037 series, published under the general title *Passive RF and microwave devices intermodulation level measurement*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

**IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.**



# **PASSIVE RF AND MICROWAVE DEVICES, INTERMODULATION LEVEL MEASUREMENT –**

## **Part 1: General requirements and measuring methods**

### **1 Scope**

This part of IEC 62037 deals with the general requirements and measuring methods for intermodulation (IM) level measurement of passive RF and microwave components, which can be caused by the presence of two or more transmitting signals.

The test procedures given in this standard give the general requirements and measurement methods required to characterize the level of unwanted IM signals using two transmitting signals.

The standards in this series address the measurement of PIM, but do not cover the long term reliability of a product with reference to its performance.

This standard is to be used in conjunction with other appropriate part(s) of IEC 62037.

### **2 Normative references**

None.

### **3 Abbreviations**

CATV Community antenna television

DUT Device under test

IM Intermodulation

PIM Passive intermodulation

### **4 Characteristics of intermodulation products**

PIM interference is caused by sources of non-linearity of mostly unknown nature, location and behaviour. A few examples are inter-metallic contacts, choice of materials, corrosion products, dirt, etc. Most of these effects are subject to changes over time due to mechanical stress, temperature changes, variations in material characteristics (cold flow, etc.) and climatic changes, etc.

The generation of intermodulation products originates from point-sources inside a DUT and propagate equally in all available directions.

The generation of passive intermodulation products (PIM) does not necessarily follow the law of the usual non-linear equation of quadratic form. Therefore, accurate calculation to other power levels causing the intermodulation is not possible and PIM comparisons should be made at the same power level.

Furthermore, PIM generation can be frequency-dependent. When PIM generation is frequency-dependant, the PIM performance shall be investigated over the specified frequency band.



## 5 Principle of test procedure

Test signals of frequencies  $f_1$  and  $f_2$  with equal specified test port power levels are combined and fed to the DUT. The test signals should contain at least 10 dB less harmonic or self-intermodulation signal level than the expected level generated in the DUT.

The PIM is measured over the specified frequency range. The intermodulation products of order  $(2f_1 \pm f_2)$ ,  $(2f_2 \pm f_1)$  etc. are measured.

In most cases, the third order intermodulation signals represent the worst case condition of unwanted signals generated; therefore, the measurement of these signals characterizes the DUT in a sufficient way. However, the test set-ups given in Clause 6 are suitable for measuring other intermodulation products.

In other systems (such as CATV), the 3<sup>rd</sup> order may not be as applicable in characterizing the DUT.

Intermodulation can be measured in reverse and forward direction. Reverse and forward is referred to the direction of propagation of the most powerful carrier.

## 6 Test set-up

### 6.1 General

Experience shows that the generation of intermodulation products originates from point-sources inside a device under test (DUT) and propagates equally in all available directions. Therefore, either the reverse (reflected) or the forward (transmitted) intermodulation signal can be measured.

Two different test set-ups are described in Figure 1 and Figure 2 and are for reference only. Other topologies are possible.

Set-up 1 is for measuring the reverse (reflected) intermodulation signal only, and set-up 2 is for measuring the forward (transmitted) intermodulation signal. The measurement method (reverse or forward) is dependent upon the DUT. The set-ups may be assembled from standard microwave or radio link hardware selected for this particular application. All components shall be checked for lowest self-intermodulation generation.

Experience shows that devices containing magnetic materials (circulators, isolators, etc.) can be prominent sources of intermodulation signal generation.

See Annex B for additional set-up considerations.

### 6.2 Test equipment

#### 6.2.1 General

Two signal sources or signal generators with power amplifiers are required to reach the specified test port power. The combining and diplexing device may comprise a circulator, hybrid junction, coupler or filter network.

The test set-up self-intermodulation generated (including contribution of the load) should be at least 10 dB below the level to be measured on the DUT. The associated error may be obtained from the graph in Figure 3.



The DUT shall be terminated by a load for the specified power if necessary. The receiving bandpass filter, tuned for the desired intermodulation signal, is followed by a low noise amplifier (if required) and a receiver.

See Annex B for additional set-up considerations.

### 6.2.2 Set-up 1

This set-up is to measure the reverse (reflected) IM-product and is therefore suitable for 1-port and multi-port DUTs. On multi-port DUTs, the unused ports shall be connected to a linear termination.

#### a) Generators

The generators shall provide continuous wave (CW) signals of the specified test port power. They shall have sufficient frequency stability to make sure that the IM-product can be detected properly by the receiver.

#### b) Transmit-filters

The filters are bandpass-filters tuned to the particular frequencies. They isolate the generators from each other and filter out the harmonics of  $f_1$  and  $f_2$ .

#### c) Combining and diplexing device

This device is used for combining the signals  $f_1$  and  $f_2$ , delivering them to the test port and provides a port for the extraction of the reverse (reflected) signal  $f_{IM}$ .

#### d) Receive-filter

This filter is used for isolating the input of the receiver from the signals  $f_1$  and  $f_2$  to the extent that IM-products are not generated within the receiver.

#### e) Test port

The DUT is connected to P4. The specified input power shall be at the DUT, with any set-up loss between the receiver and the DUT compensated for.

#### f) Termination

When a multi-port DUT is measured, the DUT shall be connected to a sufficiently linear termination (low intermodulation) of suitable power handling capability.

#### g) Receiver

The receiver shall be sensitive enough to detect a signal of the expected power level.

The receiver response time shall be sufficiently short to allow acquisition of rapid changes in amplitude. Sensitivity can be increased by a low noise preamplifier. Frequency stability shall be sufficient for the proper detection of the IM-signal.

When the PIM measurement result is close to the thermal noise floor of the receiver, the receiver sensitivity can be improved by reducing the resolution bandwidth (RBW). Furthermore, by using the averaging mode rather than the max-hold mode, a further improvement can be achieved, since the max-hold mode essentially measures the maximum thermal noise peak, while the averaging mode results in a measurement that is closer to the r.m.s. value.



### 6.2.3 Set-up 2

This set-up is to measure the forward (transmitted) IM-product and is therefore suitable only for two- or multi-port DUTs.

All components are the same as those of set-up 1, except for those as noted below:

a) Combining and diplexing device

The extraction-port P3 on this device shall be terminated to prevent reflection of the IM-signals.

b) Diplexing device

The signals  $f_1$ ,  $f_2$  and  $f_{IM}$  are split to P6 and P7. This device, together with an additional receive-filter, is used for the extraction of the intermodulation signals.

## 7 Preparation of DUT and test equipment

### 7.1 General

The DUT and test equipment shall be carefully checked for proper power handling range, frequency range, cleanliness and correct interconnection dimensions. All connector interfaces shall be tightened to the applicable IEC specification or, if none exists, to the manufacturer's recommended specification.

See Annex B for additional set-up considerations.

### 7.2 Guidelines for minimizing generation of passive intermodulation

The following guidelines and Table 1 should be considered and adhered to wherever possible.

- a) Non-linear materials should not be used in or near the current paths.
- b) Current densities should be minimized in the conduction paths (e.g. Tx channel), by using larger conductors.
- c) Minimize metallic junctions, avoid loose contacts and rotating joints.
- d) Minimize the exposure of loose contacts, rough surfaces and sharp edges to RF power.
- e) Keep thermal variations to a minimum, as the expansion and contraction of metals can create non-linear contacts.
- f) Use brazed, soldered or welded joints if possible – but ensure these joints are good and have no non-linear materials, cracks, contamination or corrosion.
- g) Avoid having tuning screws or moving parts in the high current paths – if necessary, then ensure all joints are tight and clean, and preferably, free from vibration.
- h) Cable lengths in general should be minimized and the use of high quality, low-IM cable is essential.
- i) Minimize the use of non-linear components such as high-PIM loads, circulators, isolators and semiconductor devices.
- j) Achieve good isolation between the high-power transmit signals and the low-power receive signals by filtering and physical separation.



**Table 1 – Guide for the design, selection of materials and handling of components that may be susceptible to PIM generation**

Part, material or procedure	Recommendations
Interfaces	Minimize the total number.
Connectors	Minimize the number of connectors used. Use high quality, low-PIM connectors mated with proper torque.
Inter-metallic connections	Each inter-metallic connection should be evaluated in terms of criticality for the total PIM level. Methods of controlling the performance are high contact pressure, insulation, soldering, brazing, etc.
Ferromagnetic materials	Not recommended (non-linear).
Non-magnetic stainless steel	Not recommended (contains iron).
Circulators, isolators and other ferrite devices	Not recommended.
Sharp edges	Avoid if it results in high current density.
Terminations or attenuators	Should be evaluated before use.
Hermetic seals / gaskets	Evaluate before use and avoid ferromagnetic materials.
Printed circuit boards (PCB)	Materials, processes and design should all be considered and evaluated. Use low-PIM materials; be careful with material impurities, contamination and etching residuals. The copper trace should be finished to prevent corrosion.
Dissimilar metals	Not recommended (risk of galvanic corrosion).
Dielectric material	Use clean, high quality material. Ensure it does not contain electrically conductive particles.
Machined dielectric materials	Use clean non-contaminated tools for machining.
Welded, soldered or brazed joint	Well executed and thoroughly cleaned, they provide satisfactory results. Shall be carefully inspected.
Carbon fibre epoxy composite (CFEC)	Generally acceptable for use in reflector and support structures, provided the fibres are not damaged. Should be evaluated if high flux density (e.g. $>10 \text{ mW/cm}^2$ is expected).
Standard multilayer thermal blankets made of Vacuum Deposited Aluminium (VDA) on biaxially-oriented polyethylene terephthalate film or Polyimide film	Special design required.
Cleanliness	Maintain clean and dry surfaces.
Plating	The thickness of the plating should be at least three times greater than the skin depth of the wave resulting from the skin effect at the lowest relevant frequency.



## 8 Test procedure

Table 2 gives certain conditions for test set-up 1 and test set-up 2.

**Table 2 – Test set-up conditions**

Test set-up 1	Test set-up 2
The set-up shall be verified for correct signal levels applied to the DUT. For mobile communication systems, it is generally recommended to use $2 \times 20$ W (43 dBm) at the test port of the DUT, unless otherwise specified. Other systems may require different power levels.	
The minimum number of test frequencies and/or frequency spacing shall be specified.	
For lowest measurement uncertainty, the receiver shall be calibrated at the expected IM-level with a calibrated signal-source as indicated in Figure 1 and Figure 2.	
The termination shall be connected directly to the test port P4 and the self-intermodulation level of the set-up recorded.	P5 of diplexing device shall be connected directly to P4 of combining and summing device and the self-intermodulation level of the set-up recorded.
For low measurement uncertainties, the level of self-intermodulation should be at least 10 dB below the specified value for the DUT.	
Test the DUT as given in the specific set-up and procedure in the appropriate test set-up.	
An additional mechanical shock test may be carried out during the test sequence.	

## 9 Reporting

### 9.1 Results

The input power at individual frequencies should be specified.

The values of  $f_1$  and  $f_2$  should be specified.

The PIM level and frequency should be specified.

### 9.2 Example of results

The result is expressed as an absolute magnitude in dBm or relative magnitude in dBc, referenced to the power of a single carrier.

The relationship between a measured IM<sub>3</sub>-value of –120 dBm can be converted to dBc as follows:

EXAMPLE:

$$\begin{aligned}
 f_1 &= 936 \text{ MHz}, f_2 = 958 \text{ MHz}, f_{\text{IM}_3} = 914 \text{ MHz} \\
 P(f_1) &= P(f_2) = 20 \text{ W (+43 dBm)} \\
 \text{IM}_3 &= -163 \text{ dBc (-120 dBm)}
 \end{aligned}$$



## 10 Measurement error

The measurement uncertainty can be calculated by the following formula:

$$RSS = \sqrt{[(\delta A)^2 + (\delta P_m)^2 + (\delta P_g)^2 + (\delta D)^2]}$$

where

$\delta A$  is the uncertainty of attenuator;

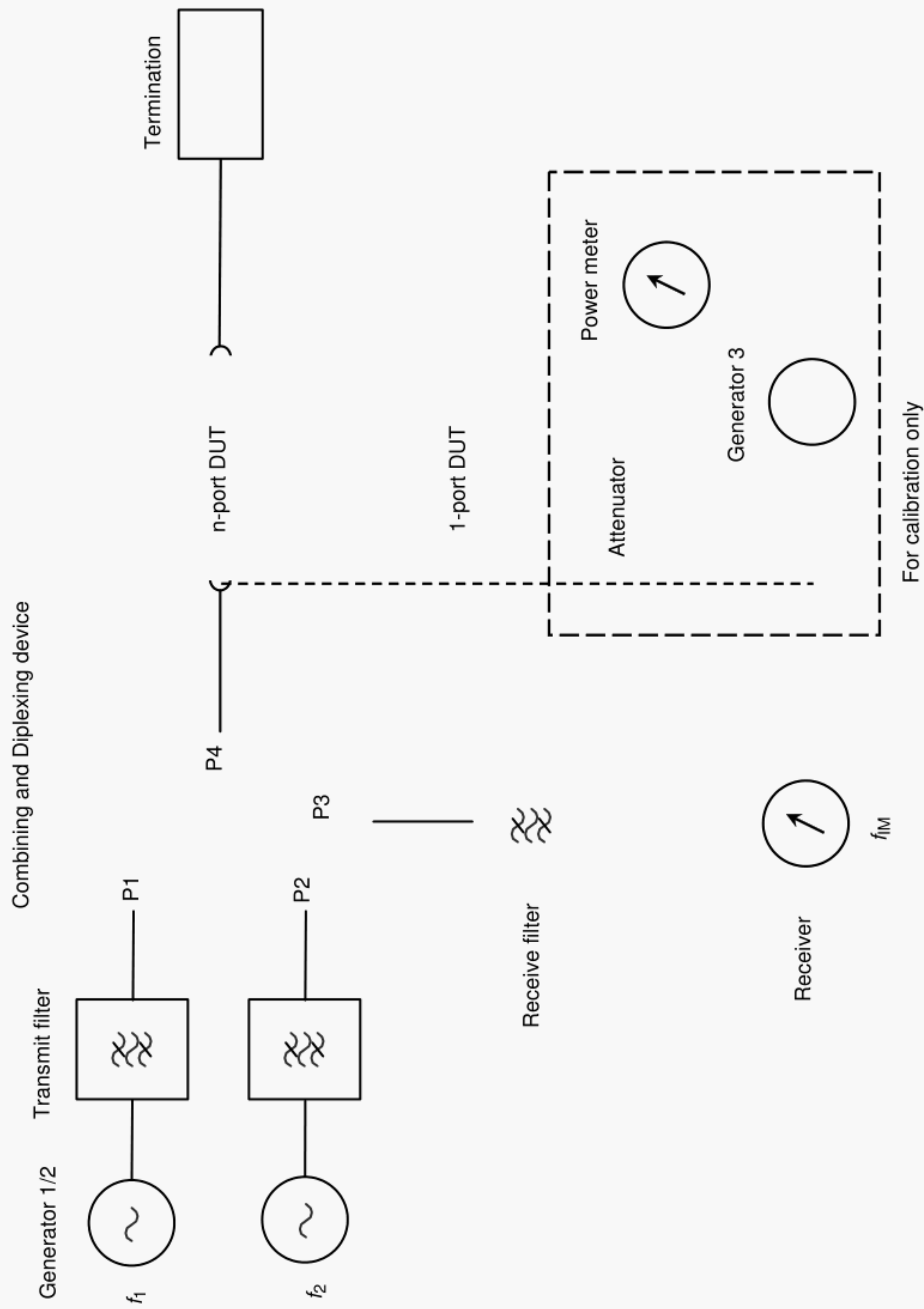
$\delta P_m$  is the uncertainty of power meter;

$\delta P_g$  is the uncertainty of generator 3;

$\delta D$  is the uncertainty due to the difference between self-intermodulation of the test bench and intermodulation of the DUT (taken from Figure 3).

Mismatch errors are not included in the given formula.

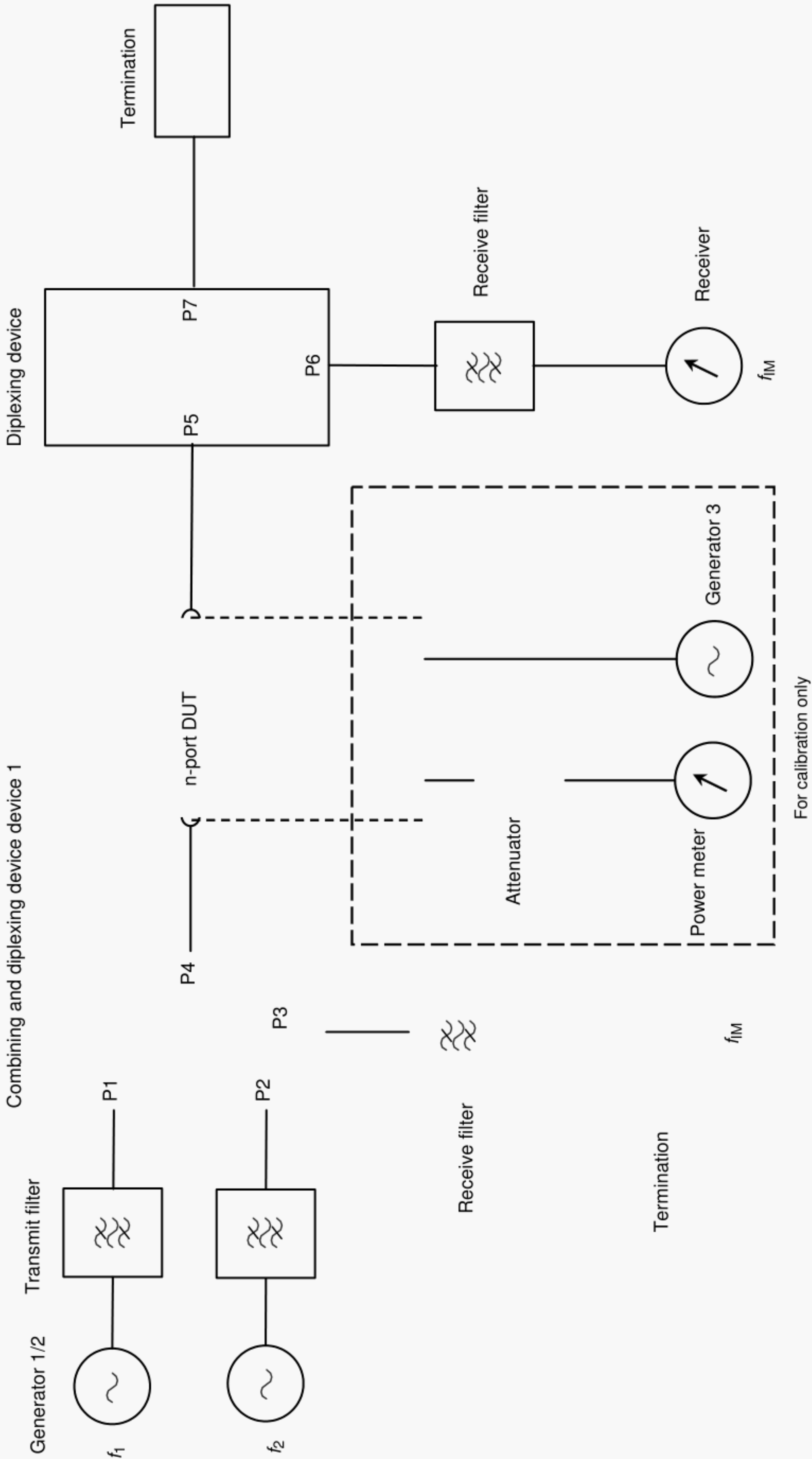




IEC 948/12

**Figure 1 – Set-up 1; reverse IM-test set-up**





IEC 949/12

Figure 2 – Set-up 2; forward IM-test set-up



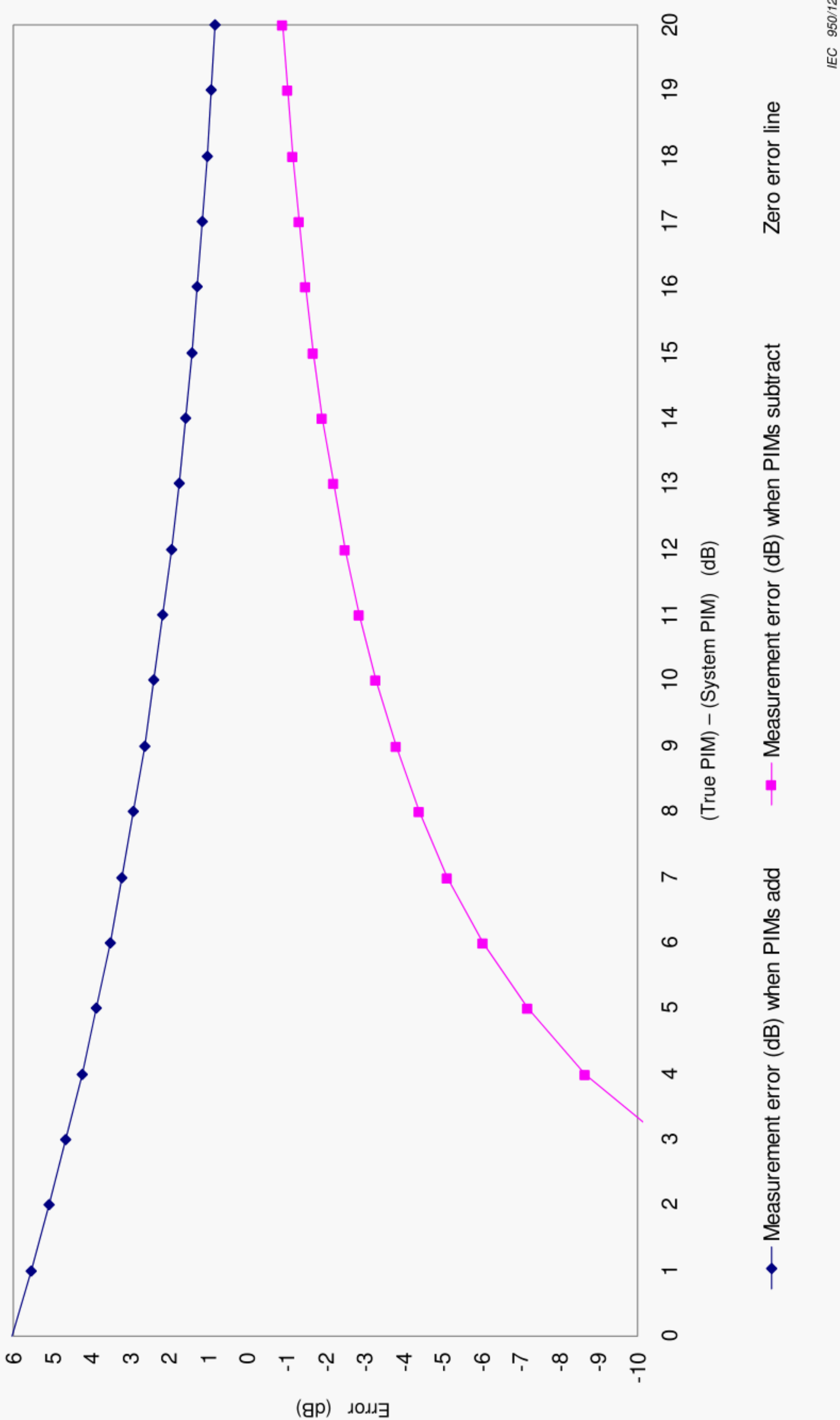


Figure 3 – Passive intermodulation (PIM) measurement error caused by residual system error



## Annex A (informative)

### Configuration of low-PIM termination

#### A.1 General

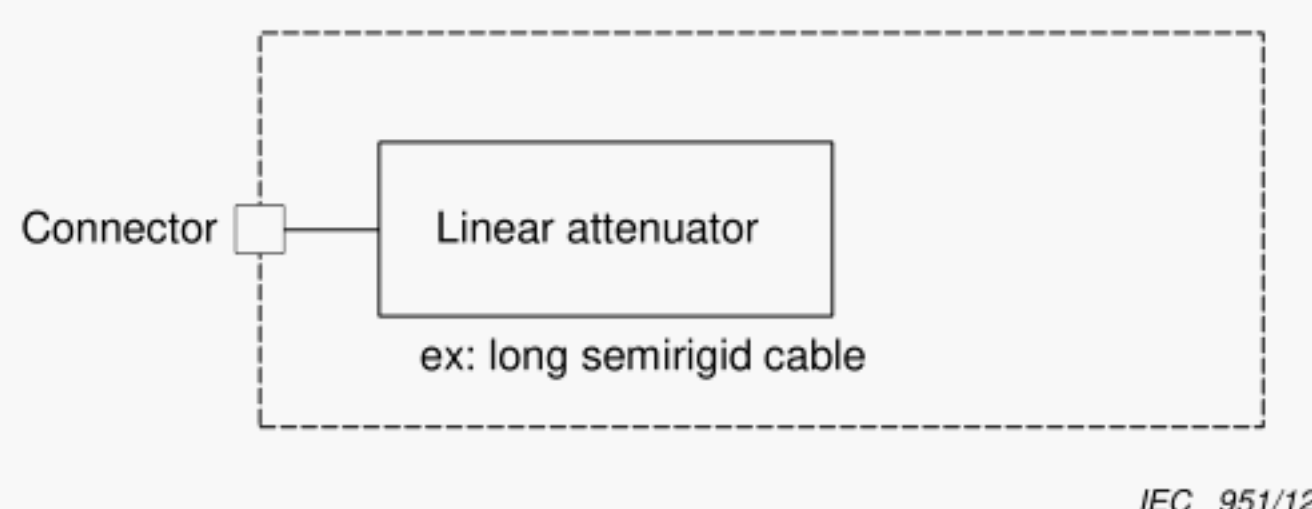
This annex provides information on low-PIM terminations.

#### A.2 Configuration of low-PIM terminations

##### A.2.1 Long cable termination

High-PIM terminations may often consist of resistive materials. Therefore, long coaxial cables are used as a low-PIM termination (see Figure A.1). The following guidelines are in no particular order of significance, but should be considered and adhered to wherever possible.

- a) Avoid braided cables. Cables with a single centre conductor should be used. Semi-rigid cables would be a good choice from the practical viewpoint.
- b) Avoid using cables with high-PIM materials and high-PIM plating. Plating with silver and tin would be a good choice. Plating should be sufficiently thicker than the skin depth at the lowest fundamental frequency.
- c) A seamless cable configuration is the best for terminations because minimizing cable-connection is essential to achieve low-PIM. When the termination is composed of several short cables, the longest one should be used at the nearest side to the DUT.
- d) Choose the cable with sufficient power-handling capability.
- e) Choose the cable length sufficient for power absorption at the lowest fundamental frequency considering the isolation performance between the receive signals and transmit signals.
- f) Use a connector with low-PIM characteristics.



IEC 951/12

**Figure A.1 – Long cable termination**

##### A.2.2 Lumped termination with a linear attenuator

Low-PIM cable can be considered as a linear attenuator. The combination of the linear attenuator and a high-PIM lumped load as shown in Figure A.2 may be used as a low-PIM termination. The following procedure is presented for designing a low-PIM termination.

- 1) Measure the PIM characteristics of the lumped termination as a function of the fundamental power, and determine the PIM-increase ratio  $X$ [dB].
- 2) Determine the required attenuation of the linear attenuator  $X_c$ [dB] using the formula:

$$PIM_{\text{term}} = PIM_{\text{RDL}} - (X + 1)X_c$$

- 3) Design the required length of the cable for the linear attenuator using the following formula:

$$X_c = \alpha \times l_m$$

where

$PIM_{RDL}$  is the PIM of the lumped termination for  $P_{in}$ , in dBm;

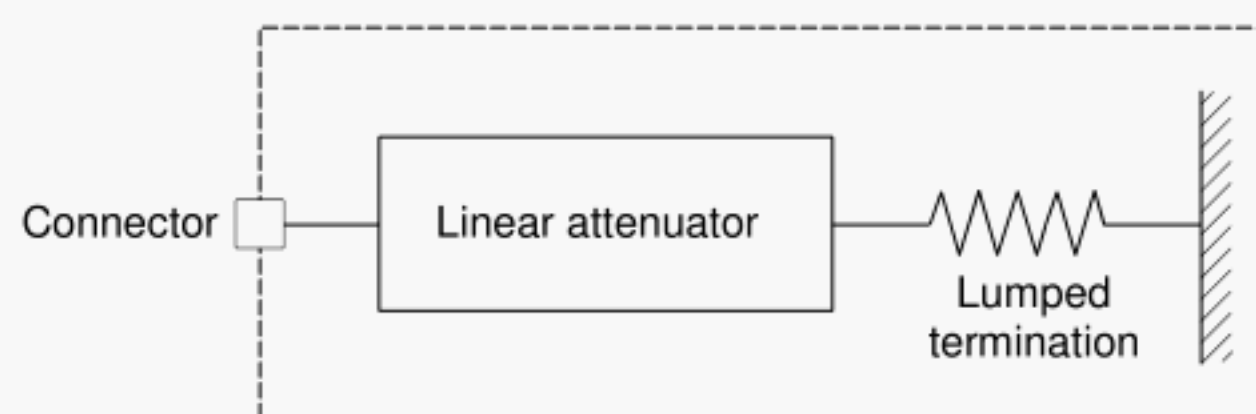
$PIM_{term}$  is the PIM level required for the low-PIM termination in dBm;

$X$  is the PIM increase against the 1 dB-increase of each input tone, in dB;

$X_c$  is the attenuation of the linear attenuator, in dB;

$\alpha$  is the attenuation ratio of the cable, in dB/m;

$l_m$  is the cable length, in m.



IEC 952/12

**Figure A.2 – Lumped termination with a linear attenuator**



## **Annex B** (informative)

### **Test procedure considerations**

#### **B.1 General**

Due to the phase interaction of the connectors and the length of the transmission line when measured in the reverse (reflected) mode, the frequency at which maximum PIM occurs within the band can vary and shall be determined.

#### **B.2 Stepped frequency sweep**

An accepted method of sweeping is to fix F1 at the low end of the transmit band and step F2 down, starting at the top of the band for all combination of frequencies that result in IM in the receive band. If desired, this procedure can be reversed by fixing F1 at the highest frequency in the transmit band and then stepping F2 up, starting at the bottom of the band.

#### **B.3 Fixed frequency**

Assemblies of varying lengths shall be made to ensure that the PIM adds in-phase. Assemble 2 additional DUTs. The first one is to be  $\lambda/6$  longer and the second one is to be  $\lambda/3$  longer at the receive frequency of test. The PIM of the three assemblies is measured to determine which DUT exhibits maximum PIM. The impact test is to be performed on this DUT.

Multiple fixed frequency may be used in lieu of varying the cable length.

---

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	19
1 Domaine d'application .....	21
2 Références normatives .....	21
3 Abréviations .....	21
4 Caractéristiques des produits d'intermodulation .....	21
5 Principe de procédure d'essai .....	22
6 Montage d'essai .....	22
6.1 Généralités .....	22
6.2 Matériel d'essai .....	22
6.2.1 Généralités .....	22
6.2.2 Montage 1 .....	23
6.2.3 Montage 2 .....	24
7 Préparation du DUT et du matériel d'essai .....	24
7.1 Généralités .....	24
7.2 Lignes directrices pour la réduction de la création d'intermodulation passive .....	24
8 Procédure d'essai .....	25
9 Rapport .....	26
9.1 Résultats .....	26
9.2 Exemple de résultats .....	26
10 Erreur de mesure .....	26
Annexe A (informative) Configuration d'une terminaison d'intermodulation passive faible .....	31
Annexe B (informative) Considérations relatives à la procédure d'essai .....	33
Figure 1 – Montage 1: montage d'essai de l'intermodulation inverse .....	28
Figure 2 – Montage 2: montage d'essai de l'intermodulation directe .....	29
Figure 3 – Erreur de mesure de l'intermodulation passive (PIM) provoquée par une erreur du système résiduel .....	30
Figure A.1 – Terminaison de câble long .....	31
Figure A.2 – Terminaison localisée avec un affaiblisseur linéaire .....	32
Tableau 1 – Guide pour la conception, la sélection de matériaux et la manipulation de composants pouvant être susceptibles de créer une intermodulation passive .....	25
Tableau 2 – Conditions pour les montages d'essai .....	26



## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**DISPOSITIFS RF ET À MICRO-ONDES PASSIFS,  
MESURE DU NIVEAU D'INTERMODULATION –****Partie 1: Exigences générales et méthodes de mesure**

## AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 62037-1 a été établie par le comité d'études 46 de la CEI: Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires.

Cette première édition de la CEI 62037-1 remplace la CEI 62037 publiée en 1999. Elle constitue une révision technique.



La présente version bilingue (2014-01) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 2012-05.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 46/402/FDIS et 46/416/RVD.

Le rapport de vote 46/416/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 62037, publiée sous le titre général *Dispositifs r.f. et à micro-ondes passifs, mesure du niveau d'intermodulation*, est disponible sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

**IMPORTANT – Le logo "*colour inside*" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.**



# DISPOSITIFS RF ET À MICRO-ONDES PASSIFS, MESURE DU NIVEAU D'INTERMODULATION –

## Partie 1: Exigences générales et méthodes de mesure

### 1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 62037 est applicable aux exigences générales et méthodes de mesure pour la mesure du niveau d'intermodulation (IM) des composants RF et à micro-ondes passifs, qui peut être provoquée par la présence de deux ou plusieurs signaux d'émission.

Les procédures d'essai présentées dans la cette norme donnent les exigences générales et les méthodes de mesure exigées pour caractériser le niveau des signaux d'intermodulation indésirables à l'aide de deux signaux d'émission.

La présente série de normes concerne la mesure de l'intermodulation passive (PIM), mais ne couvre pas la fiabilité à long terme des produits par rapport à ses performances.

La présente norme s'utilise conjointement avec les autres parties appropriées de la CEI 62037.

### 2 Références normatives

Aucune.

### 3 Abréviations

CATV Antenne communautaire (*Community antenna television*)

DUT Dispositif en essai (*Device under test*)

IM Intermodulation

PIM Intermodulation passive (*Passive intermodulation*)

### 4 Caractéristiques des produits d'intermodulation

Les perturbations dues à l'intermodulation passive sont provoquées par des sources de non-linéarité de nature, de localisation et de comportement le plus souvent inconnus. On peut citer comme exemples, entre autres, les contacts intermétalliques, le choix des matériaux, les produits corrosifs, la saleté, etc. La plupart de ces effets sont sujets à des modifications sur la durée du fait, entre autres, de contraintes mécaniques, de variations de température, de modifications des caractéristiques de matériaux (fluage à froid, etc.), de variations climatiques, etc.

La création de produits d'intermodulation provient de sources ponctuelles à l'intérieur d'un DUT, et ces produits se propagent de façon uniforme dans toutes les directions disponibles.

La création de produits d'intermodulation passive (PIM) ne suit pas nécessairement la loi de l'équation non linéaire habituelle de forme quadratique. De ce fait, un calcul précis à d'autres niveaux de puissance provoquant l'intermodulation n'est pas possible, et il convient d'effectuer des comparaisons de l'intermodulation passive au même niveau de puissance.



De plus, la création d'intermodulation passive peut dépendre de la fréquence. Lorsque la création d'intermodulation passive dépend de la fréquence, la performance d'intermodulation passive doit être examinée sur la bande de fréquences spécifiée.

## 5 Principe de procédure d'essai

Les signaux d'essai de fréquences  $f_1$  et  $f_2$  à des niveaux de puissance au niveau du port d'essai spécifiés égaux sont combinés et attaquent le DUT. Il convient que les signaux d'essai contiennent au moins un niveau de signal d'auto-intermodulation ou d'harmonique de 10 dB inférieur au niveau prévu produit dans le DUT.

L'intermodulation passive est mesurée sur la gamme de fréquences spécifiée. Les produits d'intermodulation d'ordre  $(2f_1 \pm f_2)$ ,  $(2f_2 \pm f_1)$  etc. sont mesurés.

Dans la plupart des cas, les signaux d'intermodulation de troisième ordre représentent la condition la plus défavorable des signaux indésirables émis; de ce fait, la mesure de ces signaux caractérise le DUT de manière suffisante. Cependant, les montages d'essai présentés à l'Article 6 sont adaptés aux mesures d'autres produits d'intermodulation.

Dans d'autres systèmes (tels que CATV), le 3<sup>ème</sup> ordre peut ne pas être approprié dans la caractérisation du DUT.

L'intermodulation peut être mesurée dans le sens inverse et dans le sens direct. Le sens inverse et le sens direct font référence au sens de propagation de la porteuse la plus puissante.

## 6 Montage d'essai

### 6.1 Généralités

L'expérience montre que la création de produits d'intermodulation provient de sources ponctuelles à l'intérieur d'un dispositif en essai (DUT), et que ces produits se propagent de façon uniforme dans toutes les directions disponibles. Par conséquent, il est possible de mesurer le signal d'intermodulation, soit inverse (réfléchi), soit direct (émis).

Deux différents montages d'essai sont décrits à la Figure 1 et à la Figure 2, et servent uniquement de référence. D'autres topologies sont possibles.

Le montage 1 a pour but de mesurer uniquement le signal d'intermodulation inverse (réfléchi), et le montage 2 a pour but de mesurer le signal d'intermodulation direct (émis). La méthode de mesure (inverse ou directe) dépend du DUT. Les montages peuvent être assemblés à partir d'un matériel de liaison radioélectrique ou d'un faisceau hertzien type sélectionné pour cette application spécifique. Tous les composants doivent faire l'objet d'une vérification ayant trait à la production d'auto-intermodulation la plus basse.

L'expérience prouve que les dispositifs contenant des matériaux magnétiques (circulateurs, isolateurs, etc.) peuvent être des sources prédominantes de production de signaux d'intermodulation.

Voir l'Annexe B relative à des considérations de montage complémentaires.

### 6.2 Matériel d'essai

#### 6.2.1 Généralités

Deux sources de signaux ou générateurs de signaux à amplificateurs de puissance sont nécessaires pour atteindre la puissance d'essai spécifiée au niveau du port. Le dispositif



mélangeur et séparateur peut comprendre un circulateur, une jonction hybride, un coupleur ou un réseau filtre.

Il convient que l'auto-intermodulation produite par le montage d'essai (y compris la contribution de la charge) soit d'au moins 10 dB en dessous du niveau à mesurer sur le DUT. L'erreur associée peut être obtenue à partir du graphique de la Figure 3.

Le DUT doit être terminé par une charge pour la puissance spécifiée, si nécessaire. Le filtre passe-bande de réception, réglé pour le signal d'intermodulation désiré, est suivi par un amplificateur de faible bruit (si nécessaire) et un récepteur.

Voir l'Annexe B relative à des considérations de montage complémentaires.

### 6.2.2 Montage 1

Ce montage sert à mesurer le produit d'intermodulation inverse (réfléchi) et il est, de ce fait, adapté pour des DUT à un port et à plusieurs ports. Sur les DUT à plusieurs ports, les ports non utilisés doivent être connectés à une terminaison linéaire.

#### a) Générateurs

Les générateurs doivent fournir des signaux à ondes entretenues (CW, *continuous wave*) de la puissance d'essai spécifiée au niveau du port. Ils doivent avoir une stabilité de fréquence suffisante pour s'assurer que le produit d'intermodulation pourra être correctement détecté par le récepteur.

#### b) Filtres émetteurs

Les filtres sont des filtres passe-bande réglés à des fréquences particulières. Ils isolent entre eux les générateurs et séparent par filtration les harmoniques de  $f_1$  et  $f_2$ .

#### c) Dispositif mélangeur et séparateur

Ce dispositif est utilisé pour combiner les signaux  $f_1$  et  $f_2$ , en les livrant au port d'essai, et il fournit un port pour l'extraction du signal inverse (réfléchi)  $f_{IM}$ .

#### d) Filtre récepteur

Ce filtre est utilisé pour isoler l'entrée du récepteur des signaux  $f_1$  et  $f_2$ , dans la mesure où les produits d'intermodulation ne prennent pas naissance dans le récepteur.

#### e) Port d'essai

Le DUT est connecté à P4. La puissance d'entrée spécifiée doit être disponible au niveau du DUT, avec compensation de toutes les pertes dues au montage entre le récepteur et le DUT.

#### f) Terminaison

Lorsqu'un DUT à plusieurs ports est mesuré, le DUT doit être connecté à une terminaison suffisamment linéaire (intermodulation basse) de tenue en puissance adaptée.

#### g) Récepteur

Le récepteur doit être assez sensible pour détecter un signal du niveau de puissance prévu.

La réponse du récepteur doit être suffisamment courte pour permettre une acquisition de modifications rapides d'amplitude. La sensibilité peut être augmentée par un préamplificateur à faible bruit. La stabilité en fréquence doit être suffisante pour la détection appropriée du signal d'intermodulation.

Lorsque le résultat de la mesure de l'intermodulation passive est proche du plancher de bruit thermique du récepteur, la sensibilité du récepteur peut être améliorée en réduisant la largeur de bande de résolution (RBW, *resolution bandwidth*). De plus, en utilisant le Mode «avec Moyenne» plutôt que le mode «Max-Hold», on peut obtenir une amélioration supplémentaire, puisque le mode «Max-Hold» mesure essentiellement la valeur crête maximale du bruit thermique, tandis que les résultats en mode «avec Moyenne» dans une mesure donne un niveau plus proche de la valeur efficace.



### 6.2.3 Montage 2

Ce montage sert à mesurer le produit d'intermodulation directe (émise), et il est par conséquent adapté uniquement aux DUT à deux ports ou à plusieurs ports.

Tous les composants sont les mêmes que ceux du montage 1, à l'exception de ceux notés ci-dessous:

a) Dispositif mélangeur et séparateur

Le port d'extraction P3 sur ce dispositif doit être raccordé, pour empêcher la réflexion des signaux d'intermodulation.

b) Dispositif séparateur

Les signaux  $f_1$ ,  $f_2$  et  $f_{IM}$  sont divisés en P6 et P7. Ce dispositif, ainsi qu'un filtre de réception complémentaire, sont utilisés pour l'extraction des signaux d'intermodulation.

## 7 Préparation du DUT et du matériel d'essai

### 7.1 Généralités

Le DUT et le matériel d'essai doivent faire l'objet d'une vérification rigoureuse ayant trait à la pertinence de la gamme de tenue en puissance, la gamme de fréquences, la propreté et l'exactitude des dimensions d'interconnexion. Toutes les interfaces de connecteurs doivent être conformes à la spécification CEI applicable ou, s'il n'en existe pas, à la spécification recommandée par le fabricant.

Voir l'Annexe B relative à des considérations de montage complémentaires.

### 7.2 Lignes directrices pour la réduction de la création d'intermodulation passive

Il convient de prendre en considération les lignes directrices suivantes ainsi que le Tableau 1, et de s'y conformer dans la mesure du possible.

- a) Il convient de ne pas utiliser les matériaux non linéaires dans les chemins de courant ou à proximité de ces derniers.
- b) Il convient de réduire les densités de courant dans les chemins de conduction (par exemple canal Tx), en utilisant des conducteurs plus grands.
- c) Réduire les jonctions métalliques, éviter les contacts lâches et les raccords tournants.
- d) Réduire l'exposition des contacts lâches, des surfaces rugueuses et des arêtes vives à la puissance RF.
- e) Maintenir les variations thermiques à un minimum, dans la mesure où l'expansion et la contraction des métaux peut créer des contacts non linéaires.
- f) Utiliser des joints brasés ou soudés si possible – mais s'assurer que ces joints sont de bonne qualité et ne comportent pas de matériaux non linéaires, de fissures, de contamination ou de corrosion.
- g) Éviter la présence de vis de réglage ou de parties mobiles dans les chemins de courant élevé – si nécessaire, s'assurer alors que tous les joints sont étanches et propres et, de préférence, exempts de vibrations.
- h) Il convient en général de réduire les longueurs de câbles, et il est essentiel d'utiliser des câbles d'intermodulation basse de qualité élevée.
- i) Réduire l'utilisation des composants non linéaires, par exemple les charges d'intermodulation passive élevée, les circulateurs, les isolateurs et les dispositifs à semiconducteurs.
- j) Obtenir une bonne isolation entre les signaux d'émission de puissance élevée et les signaux de réception de puissance faible par filtrage et séparation physique.



**Tableau 1 – Guide pour la conception, la sélection de matériaux et la manipulation de composants pouvant être susceptibles de créer une intermodulation passive**

Partie, matériau ou procédure	Recommandations
Interfaces	Réduire le nombre total.
Connecteurs	Réduire le nombre de connecteurs utilisés. Utiliser des connecteurs d'intermodulation passive basse de qualité élevée, accouplés avec le couple approprié.
Connexions intermétalliques	Il convient que chaque connexion intermétallique soit évaluée en termes de criticité pour le niveau total d'intermodulation passive. Les méthodes de contrôle des performances sont la pression de contact élevée, l'isolation, le soudage, le brasage, etc.
Matériaux ferromagnétiques	Non recommandés (non linéaires).
Acier inoxydable non magnétique	Non recommandé (contient du fer).
Circulateurs, isolateurs et autres dispositifs en ferrite	Non recommandés.
Arêtes vives	Eviter si elles entraînent une densité de courant élevée.
Terminaisons ou atténuateurs	Il convient de les évaluer avant utilisation.
Joints hermétiques	Evaluer avant utilisation et éviter les matériaux ferromagnétiques.
Cartes de circuits imprimés (PCB, <i>printed circuit boards</i> )	Il convient de prendre en compte et d'évaluer l'ensemble des matériaux, des processus et de la conception. Utiliser des matériaux d'intermodulation passive basse; être vigilant en ce qui concerne les impuretés de matériaux, la contamination et les résidus de gravure. Il convient que les pistes en cuivre soient revêtues, afin d'éviter la corrosion.
Métaux dissemblables	Non recommandés (risque de corrosion galvanique).
Matériau diélectrique	Utiliser un matériau propre et de qualité élevée. S'assurer qu'il ne contient pas de particules conductrices.
Matériaux diélectriques usinés	Utiliser des outils propres non contaminés pour l'usinage.
Joint soudé ou brasé	Bien réalisés et soigneusement nettoyés, ils donnent des résultats satisfaisants. Doivent être examinés avec soin.
Composite époxy en fibres de carbone (CFEC, <i>carbon fibre epoxy composite</i> )	Généralement acceptable pour une utilisation dans des structures réfléchissantes et de support, à condition que les fibres ne soient pas endommagées. Il convient d'évaluer si une densité de flux élevée (par exemple $> 10 \text{ mW/cm}^2$ ) est prévue.
Couvertures thermiques à plusieurs couches normalisées, constituées d'aluminium déposé sous vide (VDA, <i>vacuum deposited aluminium</i> ) sur du film terephthalate polyéthylène orienté biaxial ou sur du film polyamide	Conception particulière exigée.
Propreté	Maintenir les surfaces propres et sèches.
Métallisation	Il convient que l'épaisseur de la métallisation soit au moins trois fois supérieure à la profondeur de pénétration de l'onde résultant de l'effet de peau à la fréquence correspondante la plus basse.

## 8 Procédure d'essai

Le Tableau 2 donne certaines conditions pour le montage d'essai 1 et le montage d'essai 2.



**Tableau 2 – Conditions pour les montages d'essai**

Montage d'essai 1	Montage d'essai 2
Le montage doit faire l'objet d'une vérification ayant trait aux niveaux de signaux corrects appliqués au DUT. Pour les systèmes de communication mobiles, il est généralement recommandé d'utiliser $2 \times 20$ W (43 dBm) au niveau du port d'essai du DUT, sauf spécification contraire. Les autres systèmes peuvent exiger des niveaux de puissance différents.	
Le nombre minimal de fréquences d'essai et/ou d'espacements en fréquence doit être spécifié.	
Pour l'incertitude de mesure la plus faible, le récepteur doit être étalonné au niveau d'intermodulation prévu, avec une source de signaux étalonnée, comme l'indiquent la Figure 1 et la Figure 2.	
La terminaison doit être raccordée directement au port d'essai P4, et le niveau d'auto-intermodulation du montage doit être enregistré.	P5 du dispositif séparateur doit être connecté directement au P4 du dispositif mélangeur et additionneur, et le niveau d'auto-intermodulation du montage doit être enregistré.
Pour les incertitudes de mesures faibles, il convient que le niveau d'auto-intermodulation soit d'au moins 10 dB au-dessous de la valeur spécifiée pour le DUT.	
Soumettre le DUT aux essais, comme indiqué dans le montage et la procédure spécifiques, dans le montage d'essai approprié.	
Un essai de chocs mécaniques supplémentaire peut être réalisé au cours de la séquence d'essais.	

## 9 Rapport

### 9.1 Résultats

Il convient de spécifier la puissance d'entrée aux fréquences individuelles.

Il convient de spécifier les valeurs de  $f_1$  et  $f_2$ .

Il convient de spécifier le niveau d'intermodulation passive et la fréquence.

### 9.2 Exemple de résultats

Le résultat est exprimé comme une amplitude absolue en dBm ou une amplitude relative en dBc, référencée à la puissance d'une porteuse unique.

La relation entre une valeur  $IM_3$  mesurée de –120 dBm peut être convertie en dBc comme suit:

EXEMPLE:

$$\begin{aligned}
 f_1 &= 936 \text{ MHz}, f_2 = 958 \text{ MHz}, f_{IM_3} = 914 \text{ MHz} \\
 P(f_1) &= P(f_2) = 20 \text{ W (+43 dBm)} \\
 IM_3 &= -163 \text{ dBc (-120 dBm)}
 \end{aligned}$$

## 10 Erreur de mesure

L'incertitude de mesure peut être calculée par la formule suivante:

$$RSS = \sqrt{[(\delta A)^2 + (\delta P_m)^2 + (\delta P_g)^2 + (\delta D)^2]}$$

où

$\delta A$  est l'incertitude de l'atténuateur;

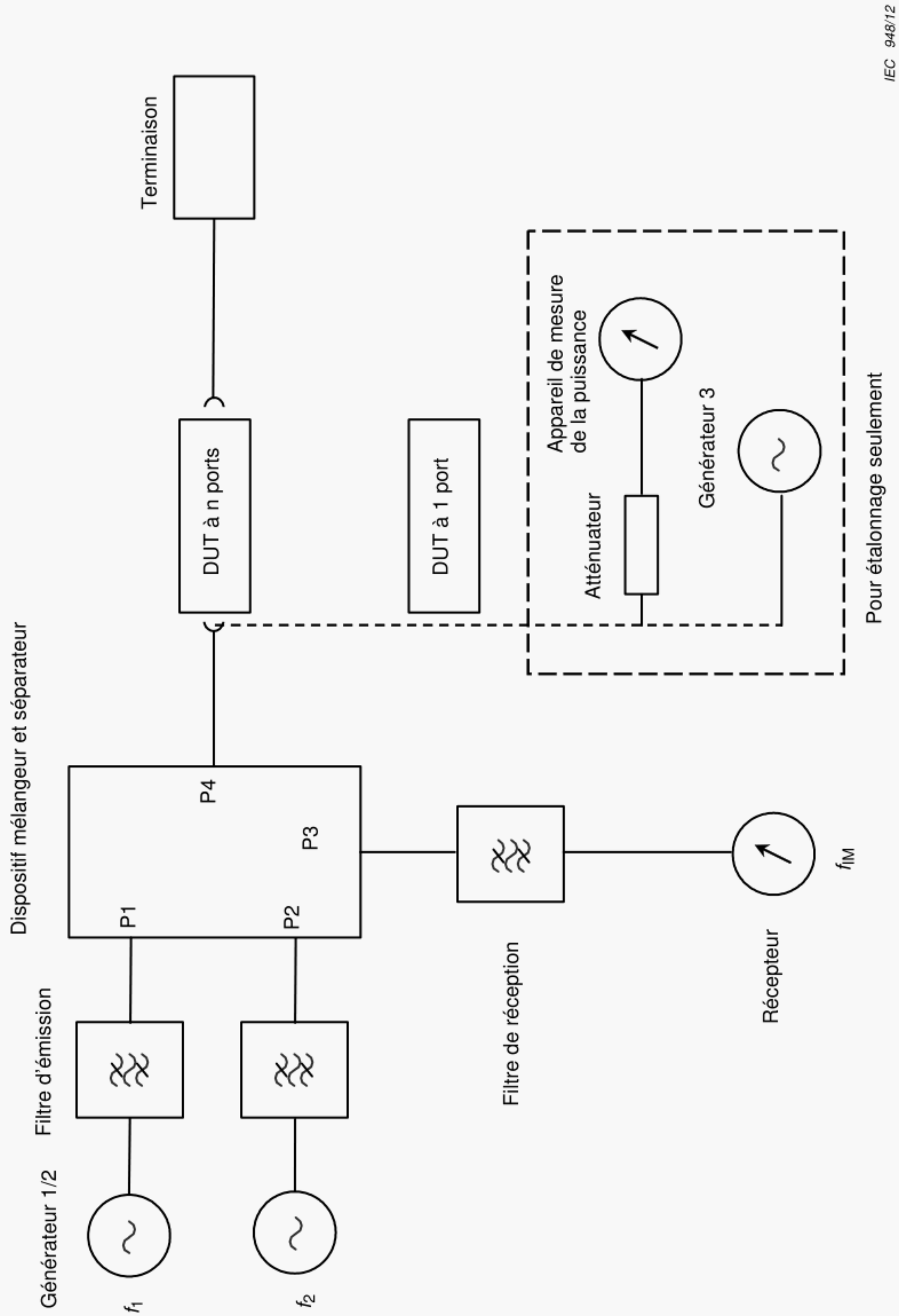
$\delta P_m$  est l'incertitude de l'appareil de mesure de la puissance;

$\delta P_g$  est l'incertitude du générateur 3;



$\delta D$  est l'incertitude provoquée par la différence entre l'auto-intermodulation du banc d'essai et l'intermodulation du DUT (à partir de la Figure 3).

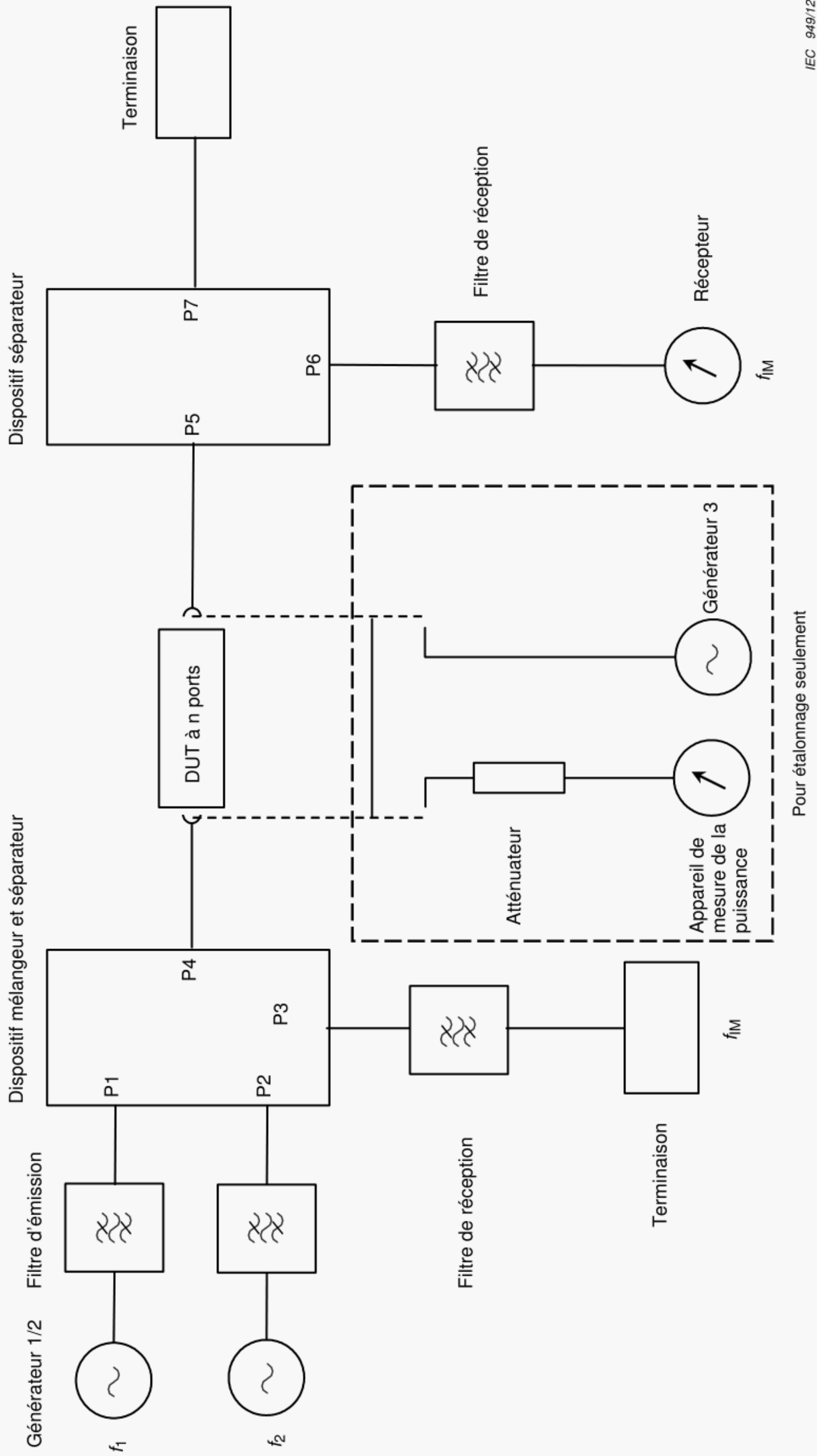
Les erreurs de non-adaptation ne sont pas incluses dans la formule donnée.



**Figure 1 – Montage 1: montage d'essai de l'intermodulation inverse**

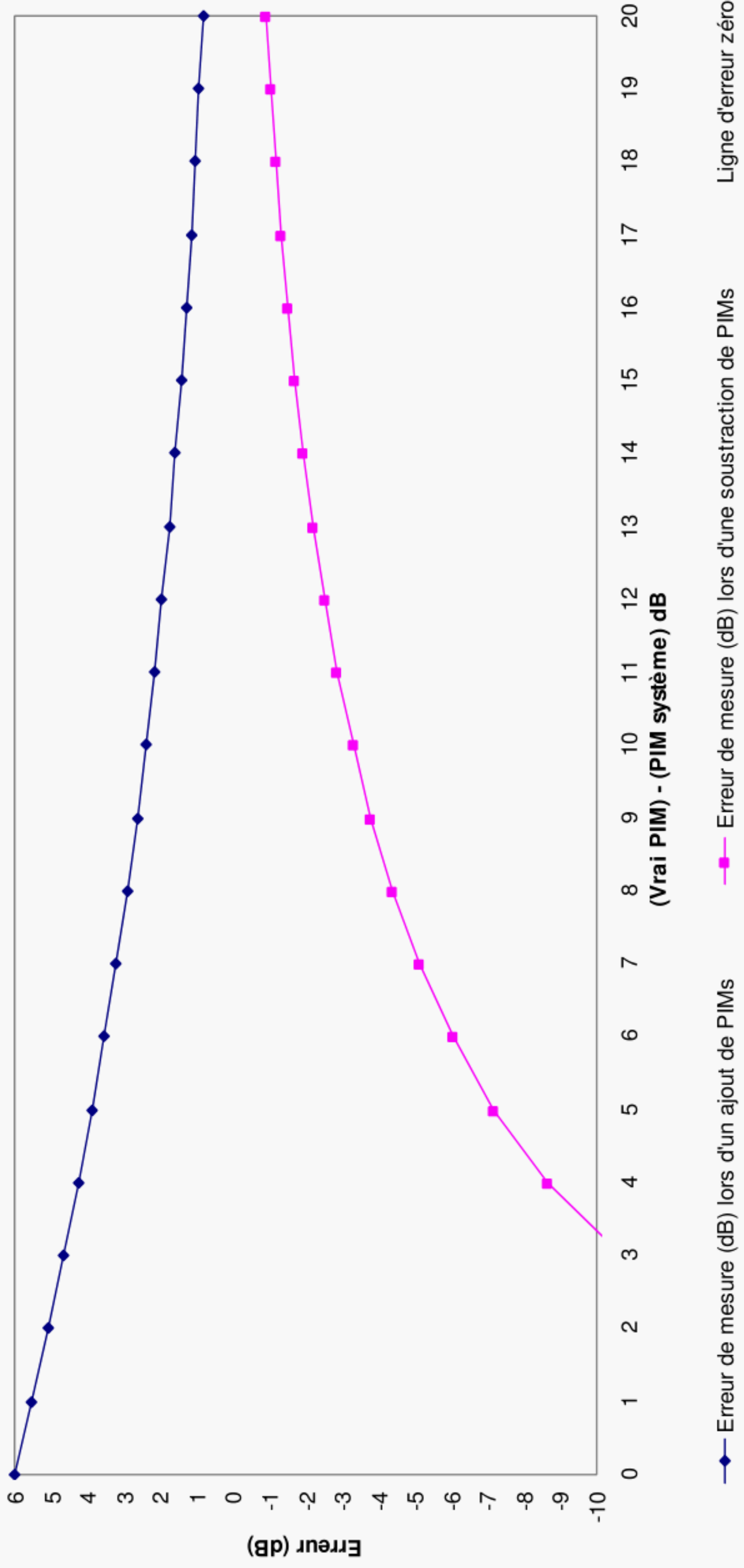
IEC 948/12





IEC 949/12

Figure 2 – Montage 2: montage d'essai de l'intermodulation directe



IEC 950/12

Figure 3 – Erreur de mesure de l'intermodulation passive (PIM) provoquée par une erreur du système résiduel



## Annexe A (informative)

### Configuration d'une terminaison d'intermodulation passive faible

#### A.1 Généralités

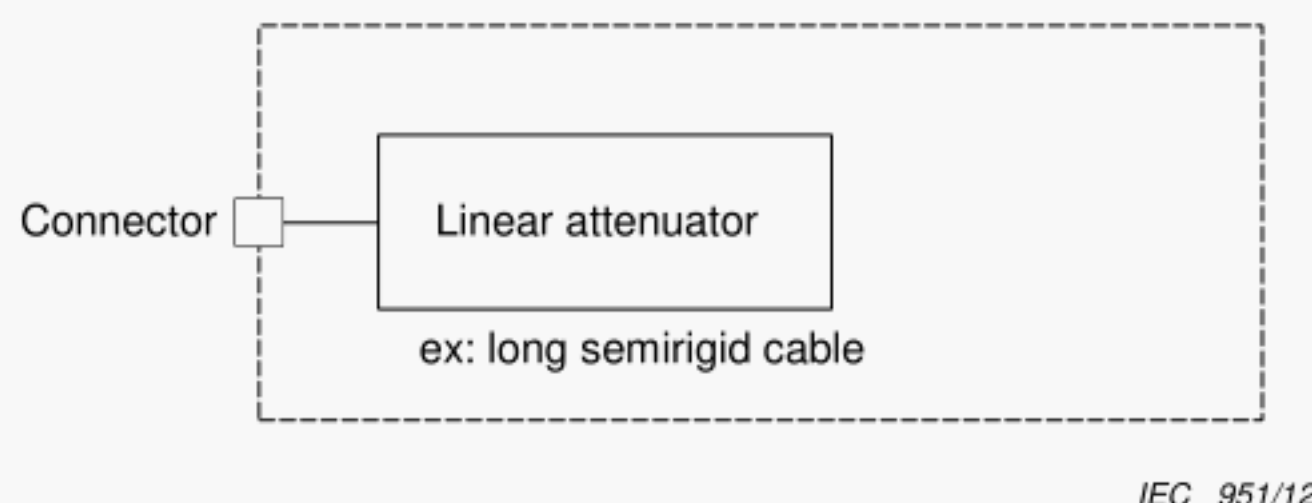
La présente annexe fournit des informations sur les terminaisons d'intermodulation passive basse.

#### A.2 Configuration des terminaisons d'intermodulation passive basse

##### A.2.1 Terminaison de câble long

Les terminaisons d'intermodulation passive élevée peuvent souvent se composer de matériaux résistifs. Par conséquent, des câbles coaxiaux longs sont utilisés comme une terminaison d'intermodulation passive basse (voir la Figure A.1). Les lignes directrices suivantes ne suivent pas un ordre de signification particulier, mais il convient de les prendre en considération et de s'y conformer dans la mesure du possible.

- a) Éviter les câbles tressés. Il convient d'utiliser des câbles avec un conducteur central unique. Des câbles semi-rigides seraient un bon choix d'un point de vue pratique.
- b) Éviter d'utiliser des câbles avec des matériaux d'intermodulation passive élevée et une métallisation d'intermodulation passive élevée. Une métallisation en argent et en étain constituerait un bon choix. Il convient que la métallisation soit suffisamment plus épaisse que la profondeur de pénétration à la fréquence fondamentale la plus basse.
- c) Une configuration de câble sans soudure est le meilleur choix pour les terminaisons, dans la mesure où le fait de réduire les connexions de câbles est essentiel pour obtenir une intermodulation passive basse. Lorsque la terminaison se compose de plusieurs câbles courts, il convient d'utiliser le plus long du côté le plus proche du DUT.
- d) Choisir le câble avec une tenue en puissance suffisante.
- e) Choisir la longueur de câble suffisante pour l'absorption de puissance à la fréquence fondamentale la plus basse, en prenant en considération la performance d'isolation entre les signaux de réception et les signaux d'émission.
- f) Utiliser un connecteur avec des caractéristiques d'intermodulation passive basse.



IEC 951/12

#### Légende

Anglais	Français
Connector	Connecteur
Linear attenuator	Atténuateur linéaire
Long semirigid cable	Câble semi-rigide long

**Figure A.1 – Terminaison de câble long**

### A.2.2 Terminaison localisée avec un atténuateur linéaire

Le câble d'intermodulation passive basse peut être considéré comme un atténuateur linéaire. La combinaison de l'atténuateur linéaire et d'une charge localisée à intermodulation passive élevée, telle que représentée sur la Figure A.2, peut être utilisée comme une terminaison d'intermodulation passive basse. La procédure suivante est présentée pour la conception d'une terminaison d'intermodulation passive basse.

- 1) Mesurer les caractéristiques d'intermodulation passive de la terminaison localisée en fonction de la puissance fondamentale, et déterminer le rapport d'augmentation d'intermodulation passive  $X$  [dB].
- 2) Déterminer l'affaiblissement exigé de l'atténuateur linéaire  $X_c$  [dB] à l'aide de la formule suivante:

$$PIM_{\text{term}} = PIM_{\text{RDL}} - (X + 1)X_c$$

- 3) Concevoir la longueur exigée du câble pour l'atténuateur linéaire à l'aide de la formule suivante:

$$X_c = \alpha \times l_m$$

où

$PIM_{\text{RDL}}$  est l'intermodulation passive de la terminaison localisée pour  $P_{\text{in}}$  en [dB<sub>m</sub>];

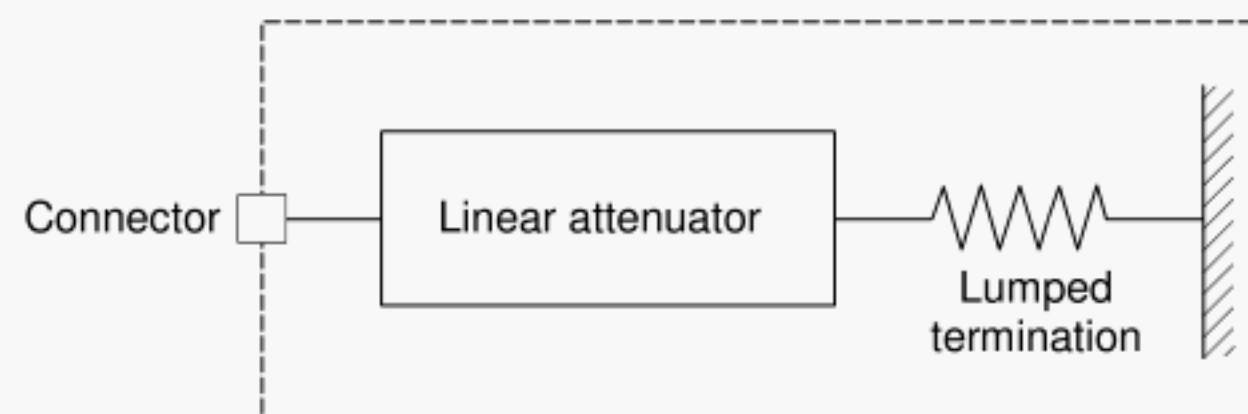
$PIM_{\text{term}}$  est le niveau d'intermodulation passive exigé pour la terminaison d'intermodulation passive faible, en [dB<sub>m</sub>];

$X$  est l'augmentation de l'intermodulation passive par rapport à l'augmentation de 1 dB de chaque signal d'entrée, en [dB];

$X_c$  est l'affaiblissement de l'atténuateur linéaire, en [dB];

$\alpha$  est le rapport d'affaiblissement du câble, en dB/m;

$l_m$  est la longueur de câble, en m.



IEC 952/12

#### Légende

Anglais	Français
Connector	Connecteur
Linear attenuator	Atténuateur linéaire
Lumped termination	Terminaison localisée

**Figure A.2 – Terminaison localisée avec un affaiblisseur linéaire**



## **Annexe B** (informative)

### **Considérations relatives à la procédure d'essai**

#### **B.1 Généralités**

En raison de l'interaction de phase entre les connecteurs et la longueur de la ligne de transmission lorsqu'elle est mesurée dans le mode inverse (réfléchi), la fréquence à laquelle l'intermodulation passive maximale se produit dans la bande peut varier et doit être déterminée.

#### **B.2 Balayage en fréquence échelonné**

Une méthode acceptée de balayage consiste à fixer F1 à l'extrémité inférieure de la bande d'émission et à abaisser F2, en commençant au sommet de la bande pour toutes les combinaisons de fréquences qui entraînent une intermodulation dans la bande de réception. Si on le souhaite, cette procédure peut être inversée en fixant F1 à la fréquence la plus élevée dans la bande d'émission, puis en augmentant F2, en commençant en bas de la bande.

#### **B.3 Fréquence fixe**

Des assemblages de différentes longueurs doivent être réalisés pour garantir que l'intermodulation passive s'ajoute en phase. Assembler 2 DUT supplémentaires. Le premier doit être  $\lambda/6$  plus long, et le deuxième doit être  $\lambda/3$  plus long à la fréquence d'essai de réception. L'intermodulation passive des trois assemblages est mesurée pour déterminer quel DUT présente l'intermodulation passive maximale. L'essai de choc doit être réalisé sur ce DUT.

Une fréquence fixe multiple peut être utilisée au lieu de faire varier la longueur du câble.

---







INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

3, rue de Varembé  
PO Box 131  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11  
Fax: + 41 22 919 03 00  
[info@iec.ch](mailto:info@iec.ch)  
[www.iec.ch](http://www.iec.ch)